PASJ2018 WEP048

反応性スパッタリング法を用いた超伝導多層構造の開発

DEVELOPMENT OF SUPERCONDUCTING MULTILAYERED STRUCTURE USING BY REACTIVE SPUTTERING METHOD

永田 智啓^{#, A)}, 伊藤 亮平^{A)}, 早野 仁司^{B)}, 佐伯 学行^{B)}, 久保 毅幸^{B)}, 岩下 芳久^{C)}, 片山 領^{C)}, 及川 大基^{D)}, 井藤 隼人^{E)},

Tomohiro Nagata ^{#, A)}, Ryohei Ito^{A)}, Takayuki Kubo^{B)}, Takayuki Saeki^{B)}, Hitoshi Hayano^{B)},

Yoshihisa Iwashita^{C)}, Ryo Katayama^{C)}, Hiroki Oikawa^{D)}, Hayato Ito^{E)}

^{A)} ULVAC, Inc., ^{B)} KEK, ^{C)} Kyoto University, ICR, ^{D)} Utsunomiya University, ^{E)} Sokendai

Abstract

In order to achieve a maximum acceleration gradient of superconducting radio frequency cavities beyond the physical limit of conventional Nb cavities, a method of reducing the magnetic field reaching Nb base material by alternately layering superconducting thin films and insulating thin films on the inner surface of that has been proposed. We investigated the optimal deposition condition of NbN and SiO₂ layers and made multilayered samples consisting of NbN-SiO₂ thin films and bulk Nb substrates by using reactive sputtering method. We will report the detail evaluation results of the correlation between sputtering conditions and film properties such as critical temperature in this article.

1. はじめに

近年、Nb 超伝導加速空洞の製造技術は成熟しつつ あり、最大加速勾配は物理的な限界に達しつつある。そ こで現在では Nb 空洞の加速性能の抜本的な向上を目 指して、様々な理論が提案されている。そのうちの1つに、 Nb 空洞の内表面上に超伝導層と絶縁層を交互に積層 させることで母材である Nb に到達する磁場を抑制できる といったものがある[1-3]。この理論によれば、適当な超 伝導層と絶縁層の厚さを選択し成膜することで空洞の見 かけ上の臨界磁場が向上し、従来では不可能であった 最大加速勾配を達成できることになる。

我々は、この理論の実証および定量的な検証、さらに は実際の空洞内表面への成膜手法の確立を最終目標と して定めた。まずは必要とされる超伝導層・絶縁層の成 膜技術・成膜条件の確立を目指して、反応性スパッタリ ング法を用いた NbN および SiO? 薄膜の成膜に着手し た。NbN を選択した理由は、Nb3Sn などに比べ、反応性 スパッタリングで比較的容易に成膜が可能であることが 予測されたため、理論実証に最もふさわしいと考えたか らである。ここで、薄膜超伝導体では薄膜形成過程に由 来する結晶格子の歪みや表面荒れなどが原因で、その 超伝導的な特性がバルクよりも劣化する可能性が大きい ことには注意しなければならない。良好な薄膜が安定的 に得られるような成膜条件を決定するため、小サンプル を用いた成膜実験と超伝導転移温度などの膜特性の評 価とを並行して行った。また一般にスパッタリング法に限 らずほとんどの薄膜形成プロセスにおいて、得られる膜 の特性は装置ジオメトリに大きく依存してしまう。しかし成 膜条件と膜特性との相関性を取得することで、異なる成 膜装置においても比較的容易に再現性の良い膜が得ら れるような指標を得ることを目指した。また、上記によって 得られた良好な成膜条件を元に、バルク Nb 基板上に NbN および SiO2 の二層を成膜したサンプルの作製を 行った。将来的には、このサンプルを使って超伝導多層 薄膜構造の下部臨界磁場の評価を進めることで、従来 Nb 空洞以上の加速特性を持つ薄膜空洞の実現を目指 す。

2. 成膜装置と成膜条件

下部臨界磁場測定のサンプル作製の観点では、膜厚 の均一性が重要となる。本研究では、インターバック方 式の成膜装置を用いて、基板を搬送させながら同時に 成膜することで基板搬送方向の膜厚均一性を保障して いる。また搬送方向に対して垂直方向の均一性につい ては、カソード全体のスパッタリング効率が安定するよう な磁気回路を用いることで達成している。

使用した成膜装置はターボ分子ポンプおよびクライオ ポンプによって排気される系で、到達圧力は2×10⁴Pa程 度である。基板の加熱は行っていない。Ar と N₂ または O₂ ガスをスパッタチャンバー内に空間分布性良く導入し、 NbN の場合には Nb カソードに DC 電圧を印加、SiO₂ の 場合には 2 枚の Si カソードに AC 電圧を印加した。いず れも、あらかじめ設定した電力が投入されるよう、定電力 電源によって制御した。

まず NbN の良好な成膜条件を模索するために、定電 カかつ Ar ガス圧力を一定にした状態で N2 ガス流量だ けを変化させ、放電特性や膜の特性の変化を見た。電 カおよび Ar ガスを変化させて同様のことを行い、いくつ かの NbN 成膜レシピを作成した。その後さらにこれらの レシピ同士を比較し、より最適な成膜条件を検討した。

3. 成膜結果と膜特性の評価結果

3.1 NbN について

Table 1 に、一定値として設定した DC または AC の投入電力および Ar ガスの流量を示す。また Fig. 1 に、 Table 1 に示した4つの NbN の各成膜条件における、N2 ガス流量の変化に対する放電電圧の変化を示す。さらに、

[#] tomohiro_nagata@ulvac.com

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 WEP048

Thin film material	Condition name	Input power [kW]	Ar gas flow rate [Pa·cm ³ /s]
NbN	А	DC 3.0	0.186
	В	DC 6.0	0.186
	С	DC 6.0	0.383
	D	DC 6.0	0.862
SiO ₂	Е	AC 6.0	0.186





Figure 1: Discharge voltage for varying N_2 gas flow rate [4].



Figure 2: NbN thin films resistivity at room temperature for varying N₂ gas flow rate [4].



 N_2 ガスの流量変化に対する膜の比抵抗値の変化を Fig. 2 に示す。この結果から、NbN 反応性スパッタでは Nb と N_2 ガスとの反応性が急激に変化する遷移モードが存在 することが分かる。そして、その遷移モード中に比抵抗が 極小となるような挙動を示すことから、この極小値近傍で 最適な組成比の NbN 薄膜が得られるであろうことが推測 できた。実際に薄膜の XRD を確認した結果、NbN(Fm-3m, NaCl型)のピークに良く一致したパターンが得られた。 Table 1 に示した A~D の各成膜条件の場合の、最適な N_2 ガス流量を導入し成膜したときの NbN 薄膜の XRD パ ターンを Fig. 3 に示す。また、これらのサンプルについて 表面粗さ、膜密度、膜応力、超伝導転移温度を評価した 結果を Table 2 にまとめる。今回得られた NbN 膜は全て 柱状構造であり、Si 基板上では表面粗さが小さく高密度 な膜であった。特に低圧力もしくは高電力の条件でその 傾向が強いが、大きな圧縮応力を持つというデメリットと のトレードオフの関係にある。総合的に、超伝導転移温 度としては条件 A のときに最も高く、14.4K であった。バ ルク NbN の超伝導転移温度がおよそ 16K であることを 考えると、良好な値であると言える。

3.2 SiO2 について

SiO₂ 膜は、Fig. 1 中に示した条件 E のみを検証した。 Figure 4 に、O₂ガス流量の変化に対する放電電圧の変

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 WEP048

Condition	Surface roughness [nm]	Film density [g/cm ³]	Film stress [MPa]	Tc [K]
А	3.34	7.84	-492	14.4
В	1.37	8.38	-975	13.8
С	3.11	7.12	-78	13.6
D	3.37	6.15	-115	11.9





Figure 4: Discharge voltage for varying O_2 gas flow rate [4].

Table 3: Refractive Index of SiO₂

Measurement sample	Film thickness [nm]	Refractive index @633nm
Sputtered film	96.1	1.47844
Thermal oxide film	103.3	1.46464

化を示す。SiO2の場合、放電電圧特性はヒステリシスを 持ち、このヒステリシスを少し超え電圧が安定した領域に て良質な膜が得られた。実際に上記O2ガス流量条件に てSi基板上にSiO2を成膜し、分光エリプソメータを用い て屈折率を評価した結果をTable 3に示す。Table 3中 には、比較用としてSi熱酸化膜(100nm)の屈折率を記載 しているが、この屈折率に近い値が反応性スパッタした SiO2膜でも得られていることが分かる。

4. 多層構造サンプルの作製

NbNとSiO₂それぞれの単層での評価で得られた成膜 条件を元に、超伝導多層構造の成膜を行った。今回は、 NbN層が200nm、SiO₂層が30nmの膜厚となるよう成膜 レートを制御した。NbNの成膜条件は、最も高い超伝導 転移温度の得られた、Table 1およびTable 2中の条件 Aを採用した。基板は厚さ2.8mmのNb基板を48mm× 58mmに切り出したものを使用した。あらかじめ成膜前に、 電解研磨、真空アニール、および再電解研磨の、3つの 基盤表面処理を施した。

NbN-SiO2 成膜後に測定した XRD の結果を Fig. 5 に 示す。XRD パターンでは、基板である Nb(Im-3m)と薄膜 の NbN(Fm-3m)の 2 つのピークのみが確認された。なお NbN のピーク強度比は、測定箇所によるばらつきがほと んど無かった。つまり、Nb 基板上に均一に同じ膜質の



Figure 5: XRD pattern of NbN-SiO₂-Nb sample measured by Out-of-plane method [4].

NbN が成膜されていることが示唆される。Nb 基板は測定 箇所によるばらつきが存在するが、これは圧延された板 材を使用したため結晶配向比にばらつきがあるからであ る。

結論として、本研究の大きな目的の1 つであった、Nb 基板上へ結晶性の良好な NbN および SiO2 を成膜した 超伝導多層構造サンプルの作製に成功した。

5. おわりに

本研究では、超伝導多層構造を利用した次世代超伝 導薄膜加速空洞の実現に向けた製作技術の確立、およ び NbN を用いた理論実証を目標として、NbN と SiO₂の 基礎的な成膜条件の確立を行った。結果として、実機を 想定したバルク Nb 上に良質な NbN-SiO₂の多層構造を 成膜することに成功した。

今後は、これらサンプルの下部臨界磁場などの超伝 導的な特性を詳細に調査していく予定である。これによ り多層薄膜構造理論の正当性が証明されれば、より高い 臨界磁場が達成できるはずである Nb₃Sn を用いた多層 構造製造技術の開発を進める意義が大きくなる。また、 空洞内表面への成膜技術の確立も求められる。

参考文献

- A. Gurevich, "Enhancement of rf breakdown field of superconductors by multilayer coating", Appl. Phys. Lett. 88, 012511 (2006).
- [2] T. Kubo *et al.*, "Radio-frequency electromagnetic field and vortex penetration in multi-layered super-conductors", Appl. Phys. Lett. 104, 032603 (2014).
- [3] T. Kubo, "Multilayer coating for higher accelerating fields in superconducting radio-frequency cavities: a review of theoretical aspects", Supercond. Sci. Tech-nol. 30, 023001 (2017).
- [4] ULVAC TECHNICAL JOURNAL, No.82, in press.